庁 JAPAN PATENT OFFICE

REC'D 2 2 APR 2004 PCT WIPO

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 4月 8日

出 Application Number:

特願2003-103566

[ST. 10/C]:

[JP2003-103566]

出 人 Applicant(s):

日本化薬株式会社

11111

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH

RULE 17.1(a) OR (b)

2月24日 2004年



【書類名】

特許願

【整理番号】

NKS2542

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】 GO2F

【発明者】

【住所又は居所】 東京都北区赤羽北1-15-5-304

【氏名】

今泉 雅裕

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県さいたま市大宮区北袋町2-336-410

【氏名】

落 直之

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県さいたま市中央区上落合6-11-10

【氏名】

工藤 勝

【発明者】

【住所又は居所】 東京都北区志茂3-33-5

【氏名】

市村 純夫

【発明者】

【住所又は居所】 東京都北区志茂5-40-2

【氏名】

西原 栄一

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県さいたま市中央区上落合6-7-17-203

【氏名】

浅野 豊文

【発明者】

【住所又は居所】 山口県厚狭郡山陽町殿町カヤホームBー304

【氏名】

板井 政幸

【特許出願人】

【識別番号】 000004086

【氏名又は名称】 日本化薬株式会社

【代表者】 中村 輝夫

【電話番号】 03-3237-5234

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010319

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要



【発明の名称】液晶シール剤およびそれを用いた液晶表示セル

【特許請求の範囲】

【請求項1】エポキシ樹脂(a)及び、熱硬化剤(b)及び平均粒径3 μ m以下の充填材(c)を含有し、エポキシ樹脂(a)がビスフェノールS型であることを特徴とする液晶シール剤。

【請求項2】熱硬化剤(b)が多官能ジヒドラジド類である請求項1に記載の液晶シール剤。

【請求項3】多官能ジヒドラジド類がイソフタル酸ジヒドラジドである請求項2 に記載の液晶シール剤。

【請求項4】多官能ジヒドラジド類がバリンヒダントイン骨格を有するジヒドラジド類である請求項2に記載の液晶シール剤。

【請求項5】熱硬化剤(b)が多価フェノール化合物である請求項1に記載の液晶シール剤。

【請求項6】エポキシ樹脂(a)と熱硬化剤(b)との配合比が、該エポキシ樹脂(a)1当量に対し、該熱硬化剤(b)0.8~3当量であり、且つ平均粒径3μm以下の充填材(c)の液晶シール剤中の含有量が5~40重量%である請求項1ないし5のいずれか1項に記載の液晶シール剤。

【請求項7】更に(メタ)アクリル基を含有する硬化性樹脂(d)、ラジカル発生型光重合開始剤(e)を成分として含有する請求項1乃至6の何れか1項に記載の液晶シール剤。

【請求項8】 (メタ) アクリル基を含有する硬化性樹脂 (d) が芳香族エポキシ 樹脂の (メタ) アクリレートである請求項7に記載の液晶シール剤。

【請求項9】 (メタ) アクリル基を含有する硬化性樹脂 (d) がエポキシ樹脂 (a) の部分 (メタ) アクリレート及び/又は全 (メタ) アクリレートである請求 項7又は8に記載の液晶シール剤。

【請求項10】ラジカル型光重合開始剤(e)がカルバゾール系光重合開始剤である請求項7乃至9の何れか一項に記載の液晶シール剤。

【請求項11】ラジカル型光重合開始剤 (e) がアクリジン系光重合開始剤であ

る請求項7乃至9の何れか一項に記載の液晶シール剤。

【請求項12】更にシランカップリング剤(f)を含有する請求項1乃至11の何れか1項に記載の液晶シール剤。

【請求項13】エポキシ樹脂(a)、熱硬化剤(b)、及び平均粒径 3μ m以下の充填材(c)、(メタ)アクリル基を含有する硬化性樹脂(d)、ラジカル発生型光重合開始剤(e)、シランカップリング剤(f)の含有量が、液晶シール剤中(a)成分 $5\sim80$ 重量%、(b)成分 $2\sim20$ 重量%、(c)成分 $5\sim50$ 重量%、(d)成分 $5\sim80$ 重量%、(e)成分 $0.2\sim2$ 重量%である請求項12に記載の液晶シール剤。

【請求項14】請求項1乃至13の何れか一項に記載の液晶シール剤の硬化物でシールされた液晶表示セル。

【請求項15】2枚の基板により構成される液晶表示セルにおいて、一方の基板 に形成された請求項1乃至請求項13の何れか一項に記載の液晶シール剤堰の内 側に液晶を滴下した後、もう一方の基板を貼り合わせ、次いで硬化することを特 徴とする液晶表示セルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、液晶シール剤及びそれを用いた液晶表示セルに関する。より詳しくは、液晶滴下工法による液晶表示セルの製造に好適な液晶シール剤及びそれを用いて製造された液晶表示セルに関する。

[0002]

【従来の技術】

近年の液晶表示セルの大型化に伴い、液晶表示セルの製造法として、より量産性の高い、いわゆる液晶滴下工法が提案されている(特許文献1、特許文献2を参照)。それらの方法においては、一方の基板に形成された液晶シール剤の堰の内側に液晶を滴下した後、もう一方の基板を貼り合わせることにより液晶が封止された液晶表示セルが製造される。

しかし、液晶滴下工法は、液晶シール剤が未硬化の状態で液晶に接触するため

、液晶表示セル製造時に液晶シール剤の成分が液晶に溶解して液晶の比抵抗を低下させてしまうという問題点があり、液晶表示セルの量産方法として本格的には 普及していない。

[0003]

液晶滴下工法において、液晶シール剤の貼り合わせ後の硬化方法として、熱硬化法、光硬化法、光熱硬化併用法の3つの方法が考えられている。熱硬化法では、加熱による液晶の膨張により低粘度化した硬化途中の液晶シール剤から液晶が漏れてしまうという問題と低粘度化した液晶シール剤の成分が液晶に溶解してしまうという問題があり、これらの問題は解決が困難であり、いまだ実用化されていない。

[0004]

一方、光硬化法に用いられる液晶シール剤としては、光重合開始剤の種類によりカチオン重合型とラジカル重合型の2種類が挙げられる。カチオン重合型の液晶シール剤については、光硬化の際にイオンが発生するため、これを液晶滴下工法に使用した場合、接触状態の液晶中にイオン成分が溶出し、液晶の比抵抗を低下させるという問題がある。又、ラジカル重合型の液晶シール剤については光硬化時の硬化収縮が大きいために、接着強度が十分でないという問題がある。更に、カチオン重合型とラジカル重合型の両方の光硬化法に関わる問題点として、液晶表示セルのアレイ基板のメタル配線部分やカラーフィルター基板のブラックマトリックス部分により液晶シール剤に光が当たらない遮光部分が生じるため、遮光部分が未硬化になるという問題が生じる。

[0005]

このように熱硬化法、光硬化法は様々な問題点を抱えており、現実には光熱 硬化併用法が最も実用的な工法と考えられている。光熱硬化併用法は、基板に挟 まれた液晶シール剤に光を照射して一次硬化させた後、加熱して二次硬化させる ことを特徴とする。光熱硬化併用法に用いる液晶シール剤に要求される特性とし ては、光照射前後、加熱硬化前後の各工程において液晶シール剤が液晶を汚染し ないことが重要であり、特に先に述べた遮光部分に対する対策、すなわち、光硬 化しなかった部分が熱硬化する際のシール剤成分の液晶溶出に対する対策が必要 になってくる。その解決方法としては、1.シール剤成分が溶出する前に低温速硬化させる、2.シール剤を液晶組成物に溶出し難い成分で構成する等が考えられる。当然、低温速硬化とすることは同時に使用時のポットライフが悪くなることを意味するので実用上大きな問題となる。故にポットライフが長く液晶汚染性の低い液晶シール剤を実現する為には、液晶組成物に溶出し難い成分で構成することが必要になってくる。しかしながら、一般によく知られているエポキシ樹脂、例えばビスフェノールAエポキシ樹脂やビスフェノールFエポキシ樹脂は液晶との相溶性が良いため、汚染性の観点からシール剤構成成分として適しているとは言い難い。

[0006]

特許文献3では、滴下工法用液晶シール剤として、樹脂主成分に特許文献4記載の部分(メタ)アクリレート化したビスフェノールA型エポキシ樹脂を使用する提案がなされている。しかしながら(メタ)アクリレート化することにより液晶への溶解性は低下するものの充分とは言い難く、また未反応で残存した原料エポキシ樹脂が液晶を汚染する問題も解決することが困難である。

[0007]

以上述べてきたように、従来提案されてきた液晶滴下工法用の光熱硬化併用型 液晶シール剤は、液晶汚染性、接着強度、室温での可使時間、低温硬化性等のす べてについて満足の得られるものではない。

[0008]

【特許文献1】 特開昭63-179323号公報

【特許文献2】 特開平10-239694号公報

【特許文献3】 特開2001-133794号公報(請求項1、[0021])

【特許文献4】 特開平5-295087号公報

[0009]

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、液晶滴下工法による液晶表示装置に用いられる液晶シール 剤の開発、特に一方の基板に形成された液晶シール剤の堰の内側に液晶を滴下し た後、もう一方の基板を貼り合わせて、液晶シール部に光照射後、加熱硬化する 液晶滴下工法による液晶表示装置に用いられる液晶シール剤の開発にある。すな わち、本発明は、製造工程を通して液晶に対して極めて汚染性が低く、基板への 塗布作業性、貼り合わせ性、接着強度、室温での可使時間 (ポットライフ) 、低 温硬化性に優れる液晶シール剤を提案することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは前記した課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、ビスフェノー ルSとエピハロヒドリンの反応物から得られるエポキシ樹脂が液晶組成物に対し 溶解性が低いこと、これを用いた特定の組成を有する樹脂組成物が前記目的を達 するものであることを見出し、本発明を完成させたものである。 即ち、本発明は、

[0011]

- (1) エポキシ樹脂 (a) 及び、熱硬化剤 (b) 及び平均粒径 3 μ m以下の充填 材(c)を含有し、エポキシ樹脂(a)がビスフェノールS型であることを特徴 とする液晶シール剤、
- (2) 熱硬化剤(b) が多官能ジヒドラジド類である(1) に記載の液晶シール 剤、
- (3) 多官能ジヒドラジド類がイソフタル酸ジヒドラジドである(2) に記載の 液晶シール剤、
- (4) 多官能ジヒドラジド類がバリンヒダントイン骨格を有するジヒドラジド類 である(2)に記載の液晶シール剤、
- (5) 熱硬化剤(b) が多価フェノール化合物である(1) に記載の液晶シール 剤、
- (6) エポキシ樹脂 (a) と熱硬化剤 (b) との配合比が、該芳香族エポキシ樹 脂(a)1当量に対し、該熱硬化剤(b)0.8~3当量であり、且つ平均粒径 3 μ m以下の充填材 (c) の液晶シール剤中の含有量が 5 ~ 4 0 重量%である (1)ないし(5)のいずれか1項に記載の液晶シール剤、
- (7)更に(メタ)アクリル基を含有する硬化性樹脂(d)、ラジカル発生型光 重合開始剤 (e) を成分として含有する (1) 乃至 (6) の何れか 1 項に記載の

液晶シール剤、

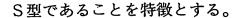
- (8) (メタ) アクリル基を含有する硬化性樹脂 (d) が芳香族エポキシ樹脂の (メタ) アクリレートである (7) に記載の液晶シール剤、
- (9) (メタ) アクリル基を含有する硬化性樹脂(d) がエポキシ樹脂(a) の部分(メタ) アクリレート及び/又は全(メタ) アクリレートである(7) 又は(8) に記載の液晶シール剤、
- (10) ラジカル型光重合開始剤(e) がカルバゾール系光重合開始剤である(7) 乃至(9) の何れか一項に記載の液晶シール剤、
- (11) ラジカル型光重合開始剤(e) がアクリジン系開始剤である(7) 乃至(9) の何れか一項に記載の液晶シール剤、
- (12) 更にシランカップリング剤(f)を含有する(1)乃至(11)の何れか1項に記載の液晶シール剤、
- (13) エポキシ樹脂(a)、熱硬化剤(b)、及び平均粒径3μm以下の充填材(c)、(メタ)アクリル基を含有する硬化性樹脂(d)、ラジカル発生型光重合開始剤(e)、シランカップリング剤(f)の含有量が、液晶シール剤中(a)成分5~80重量%、(b)成分2~20重量%、(c)成分5~50重量%、(d)成分5~80重量%、(e)成分0.1~3重量%、(f)成分0.2~2重量%である(12)に記載の液晶シール剤、
- (14) (1) 乃至(13) の何れか一項に記載の液晶シール剤の硬化物でシールされた液晶表示セル、
- (15) 2枚の基板により構成される液晶表示セルにおいて、一方の基板に形成された(1)乃至(13)の何れか一項に記載の液晶シール剤堰の内側に液晶を滴下した後、もう一方の基板を貼り合わせ、次いで硬化することを特徴とする液晶表示セルの製造方法、

に関する。

[0012]

【発明の実施の形態】

本発明の液晶シール剤は、エポキシ樹脂 (a) 及び、熱硬化剤 (b) 及び平均 粒径 3 μ m以下の充填材 (c) を含有し、エポキシ樹脂 (a) がビスフェノール



[0013]

本発明に用いられるエポキシ樹脂(a)はビスフェノールS型エポキシ樹脂である。エポキシ樹脂(a)は、ビスフェノールSとエピハロヒドリンの反応物から得られる。

[0014]

また、本発明は、従来公知のエポキシ樹脂との併用を制限するものではない。 例えば、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、トリグリシジ ルイソシアネート、含複素環エポキシ樹脂、水添加ビスフェノールA型エポキシ 樹脂等があげられ、さらには特性を悪化させない範囲でこれ以外のエポキシ樹脂 を併用しても構わない。また本発明のビスフェノールS型エポキシ樹脂は単独で も、他のエポキシ樹脂を含めた併用でも構わない。

[0015]

本発明の液晶シール剤は熱硬化剤(b)を含有する。熱硬化剤についてはエポキシ樹脂と反応して硬化物を形成するものであれば特に限定されるものではないが、加熱した時に液晶シール剤が液晶を汚染することなく均一に速やかに反応を開始すること、使用時には室温下における経時的な粘度変化が少ないことが重要である。熱硬化条件としては液晶滴下方式の場合、封入される液晶の特性低下を最小限に留める為、一般に120℃、1時間程度での低温硬化能が求められている。以上の点を鑑みて、本発明の液晶シール剤における熱硬化成分として特に多官能ジヒドラジド類、多価フェノール類を使用することが好ましい。

[0016]

多官能ジヒドラジド類とは分子中に2個以上のヒドラジド基を有するものを指し、その具体例としては、例えば、シュウ酸ジヒドラジド、マロン酸ジヒドラジド、コハク酸ジヒドラジド、アジピン酸ジヒドラジド、アジピン酸ジヒドラジド、ピメリン酸ジヒドラジド、スベリン酸ジヒドラジド、アゼライン酸ジヒドラジド、セバシン酸ジヒドラジド、ドデカン二酸ジヒドラジド、ヘキサデカン酸ジヒドラジド、マレイン酸ジヒドラジド、フマル酸ジヒドラジド、ジグリコール酸ジヒドラジド、酒石酸ジヒドラジド、リンゴ酸ジヒドラジド等の脂肪酸骨格からな

る二塩基酸ジヒドラジド類、イソフタル酸ジヒドラジド、テレフタル酸ジヒドラ ジド、2,6-ナフトエ酸ジヒドラジド、4,4-ビスベンゼンジヒドラジド、 1, 4-ナフトエ酸ジヒドラジド、2, 6-ピリジンジヒドラジド、1, 2, 4 ーベンゼントリヒドラジド、ピロメリット酸テトラヒドラジド、1, 4, 5, 8 ーナフトエ酸テトラヒドラジド等の芳香族ジヒドラジド類、1,3ービス(ヒド ラジノカルボノエチル)-5-イソプロピルヒダントイン等のバリンヒダントイ ン骨格を有するジヒドラジド類が挙げられるが、これらに限定されるものではな い。多官能ジヒドラジド類を硬化剤として使用する場合には、潜在性硬化剤とす るために、粒径を細かくして均一に分散することが好ましい。多官能ジヒドラジ ド類のうち、特に好ましいのはイソフタル酸ジヒドラジド、バリンヒダントイン 骨格を有するジヒドラジド類であり、その平均粒径は、大きすぎると狭ギャップ の液晶セル製造時に上下ガラス基板の貼り合わせ時のギャップ形成がうまくでき ない等の不良要因となるため、3μm以下が好ましく、より好ましくは2μm以 下である。また、同様に最大粒径は 8μ m以下が好ましく、より好ましくは 5μ m以下である。硬化剤の粒径はレーザー回折・散乱式粒度分布測定器(乾式) (株式会社セイシン企業製;LMS-30)により測定した。

[0017]

また、多価フェノール類を硬化剤として使用する場合には、均一系として使用することが好ましい。多価フェノールの例としては、フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物、クレゾールホルムアルデヒド重縮合物、ヒドロキシベンズアルデヒド・フェノール重縮合物、クレゾール・ナフトール・ホルムアルデヒド重縮合物、レゾルシン・ホルマリン重縮合物、フルフラール・フェノール重縮合物、 α ーヒドロキシフェニルー α ーヒドロポリ(ビフェニルジメチレンーヒドロキシフェニレン)等の多官能ノボラック類、ビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノールS、チオジフェノール、4,4'ービフェニルフェノール、ジヒドロキシナフタレン等が挙げられるがこれらに限定されるものではない。

[0018]

本発明の液晶シール剤中、熱硬化剤(b)の配合比は、活性水素当量で、エポキシ樹脂(a)に対して0.8~3.0当量が好ましく、より好ましくは0.9

~2.0重量部である。熱硬化剤(b)の量が0.8当量より少ないと熱硬化反応が不十分となり、接着力、ガラス転移点が低くなる虞がある。一方、当量が3.0より多いと、硬化剤が残留して接着力が低下し、ポットライフが悪化する懸念がある。

[0019]

本発明で使用する充填材(c)としては特に限定されるものではなく、例えば溶融シリカ、結晶シリカ、シリコンカーバイド、窒化珪素、窒化ホウ素、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、マイカ、タルク、クレー、アルミナ、酸化マグネシウム、酸化ジルコニウム、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、珪酸カルシウム、珪酸アルミニウム、珪酸リチウムアルミニウム、珪酸ジルコニウム、チタン酸バリウム、ガラス繊維、炭素繊維、二硫化モリブデン、アスベスト等が挙げられ、好ましくは溶融シリカ、結晶シリカ、窒化珪素、窒化ホウ素、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、マイカ、タルク、クレー、アルミナ、水酸化アルミニウム、珪酸カルシウム、珪酸アルミニウムであり、更に好ましくは溶融シリカ、結晶シリカ、アルミナ、タルク等である。前記の充填剤は2種以上を混合して用いても良い。これらの充填材の平均粒径が、3μm以下のものを使用することが好ましい。平均粒径が3μmより大きいと、液晶セル製造時の上下ガラス基板の貼り合わせ時のギャップ形成が適切にできなくなる虞がある。

[0020]

本発明で使用される充填材(c)の液晶シール剤中の含有量は、通常5~40 重量%、好ましくは15~25重量%である。充填材の含有量が5重量%より低い場合、ガラス基板に対する接着強度が低下し、また耐湿信頼性も劣るために、吸湿後の接着強度の低下も大きくなる。又、充填材の含有量が40重量%より多い場合、充填剤含有量が多すぎるため、つぶれにくく液晶セルのギャップ形成ができなくなる虞がある。

[0021]

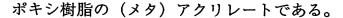
本発明の液晶シール剤は、エポキシ樹脂由来の加水分解性塩素量が600pp m以下であるものが好ましく、300ppm以下であるものがより好ましい。加 水分解性塩素量が600ppmより多くなると液晶に対する液晶シール剤の汚染性が問題になる虞がある。加水分解性塩素量は、例えば次のようにして定量される。まず、約0.5gm工ポキシ樹脂を20mlmのジオキサンに溶解し、1nm KOH/エタノール溶液5mlm30分還流した後、0.01nm30分還流で流定することにより定量することができる。

[0022]

本発明の液晶シール剤を液晶滴下方式に適用する為には、光熱併用硬化系とすることが好ましい。光熱硬化併用系では、基板に挟まれた液晶シール剤に光を照射して一次硬化させた後、加熱して二次硬化させることを特徴とする。光熱併用硬化系とすることを目的として本発明の液晶シール剤に、(メタ) アクリル基を含有する硬化性樹脂(d)、ラジカル発生型光重合開始剤(e)を含有させてもよい。(ここで「(メタ) アクリル」とは「アクリル」及び/又は「メタクリル」を意味する。以下同様。)

[0023]

(メタ)アクリル基を含有する硬化性樹脂(d)は特に限定されるものではないが、2官能以上のエポキシ樹脂を(メタ)アクリル化したものが好ましい。2官能以上のエポキシ樹脂としては、例えばビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、ビスフェノールS型エポキシ樹脂、チオジフェノール型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールAノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールAノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールAノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールトノボラック型エポキシ樹脂、脂肪族鎖状エポキシ樹脂、グリシジルエステル型エポキシ樹脂、グリシジルアミン型エポキシ樹脂、ヒダントイン型エポキシ樹脂、イソシアヌレート型エポキシ樹脂、トリフェノールメタン骨格を有するフェノールノボラック型エポキシ樹脂、その他、二官能フェノール類のジグリシジルエーテル化物、二官能アルコール類のジグリシジルエーテル化物、およびそれらのハロゲン化物、水素添加物などが挙げられる。これらのうち液晶に対する溶解性が小さいものが好ましく、具体的には2官能以上の芳香族エポキシ樹脂の(メタ)アクリレートが好ましく、更に好ましくは2官能の芳香族エポキシ樹脂の(メタ)アクリレート、具体的にはビスフェノール型エ



[0024]

この光熱併用硬化系の本発明の液晶シール剤も、エポキシ樹脂由来の加水分解性塩素量が600ppm以下、より好ましくは300ppm以下であるものが好ましい。加水分解性塩素量が600ppmより多くなると液晶に対する液晶シール剤の汚染性が問題になる虞がある。加水分解性塩素量は、上記と同様にして定量することができる。なお、エポキシ樹脂由来の加水分解性塩素は、上記のエポキシ樹脂(a)由来のものと、(メタ)アクリレート製造時に使用するエポキシ樹脂由来のものがある。ここでいうエポキシ樹脂由来の加水分解性塩素量とは、その総量のことである。

[0025]

本発明において使用するエポキシ(メタ)アクリレートは、前述したエポキシ 樹脂に(メタ)アクリル酸を、触媒と重合防止剤の存在下に、エステル化させる ことにより得られる。反応時は希釈溶剤としてトルエン、キシレンなどの芳香族 炭化水素;酢酸エチル、酢酸プチルなどのエステル類;1,4-ジオキサン、テ トラヒドロフランなどのエーテル類;メチルエチルケトン、メチルイソブチルケ トンなどのケトン類;ブチルセロソルブアセテート、カルビトールアセテート、 ジエチレングリコールジメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエー テルアセテートなどのグリコール誘導体;シクロヘキサノン、シクロヘキサノー ルなどの脂環式炭化水素及び石油エーテル、石油ナフサなどの石油系溶剤類の1 種又は2種以上を加えても良い。これらの希釈溶剤を使用する場合、反応終了後 に減圧留去する必要があるため沸点が低く且つ揮発性が高い溶剤が好ましく、具 体的にはトルエン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、カルビトー ルアセテートの使用が好ましい。反応を促進させる為に触媒を使用することが好 ましい。使用しうる触媒としては、例えばベンジルジメチルアミン、トリエチル アミン、ベンジルトリメチルアンモニウムクロライド、トリフェニルホスフィン 、トリフェニルスチビン等が挙げられる。その使用量は反応原料混合物に対して 、好ましくは、0.1~10重量%、特に好ましくは0.3~5重量%である。 反応中(メタ)アクリル基の重合を防止する為に、重合禁止剤を使用することが

好ましい。重合防止剤としては、例えば、メトキノン、ハイドロキノン、メチルハイドロキノン、フェノチアジン、ジブチルヒドロキシトルエン等が挙げられる。その使用量は反応原料混合物に対して好ましくは $0.01\sim1$ 重量%、特に好ましくは $0.05\sim0.5$ 重量%である。反応温度は、通常 $60\sim150$ ℃、特に好ましくは $80\sim120$ ℃である。また、反応時間は好ましくは $5\sim60$ 時間である。

[0026]

反応性及び粘度の制御のために(メタ)アクリル基を含有する硬化性樹脂として(メタ)アクリル酸エステルのモノマー及び/又はオリゴマーを併用しても良い。そのようなモノマー、オリゴマーとしては、例えば、ジペンタエリスリトールと(メタ)アクリル酸の反応物、ジペンタエリスリトール・カプロラクトンと(メタ)アクリル酸の反応物等が挙げられるが、液晶に対する汚染性が低いものならば特に制限されるものではない。

[0027]

本発明の液晶シール剤に用いられるラジカル発生型光重合開始剤(e)としては、液晶の特性に比較的影響が小さいi線(365nm)付近に感度を持ち、なお且つ液晶汚染性が低い開始剤であることが好ましい。使用しうるラジカル発生型光重合開始剤としては、例えば、ベンジルジメチルケタール、1ーヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、ジエチルチオキサントン、ベンゾフェノン、2ーエチルアンスラキノン、2ーヒドロキシー2ーメチルプロピオフェノン、2ーメチルー[4ー(メチルチオ)フェニル]ー2ーモルフォリノー1ープロパン、2,4,6ートリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド、3,6ービス(2ーメチルー2ーモルホリノプロピオニル)ー9ーnーオクチルカルバゾール、1,7ービス(9ーアクリジル)へプタン等があげられ、好ましいものとしては、例えば3,6ービス(2ーメチルー2ーモルホリノプロピオニル)ー9ーnーオクチルカルバゾール等のカルバゾール系光重合開始剤、1,7ービス(9ーアクリジル)へプタン等のアクリジン系光重合開始剤等があげられる。

[0028]

本発明の液晶シール剤中、(メタ)アクリル基を含有する硬化性樹脂(d)成

分に対するラジカル発生型光重合開始剤(e)の配合比は、通常(d)成分100重量部に対して0.1~10重量部、好ましくは0.5~3重量部である。ラジカル発生型光重合開始剤の量が0.1重量部より少ないと光硬化反応が充分でなくなり、10重量部より多くなると液晶に対する開始剤による汚染や硬化樹脂特性の低下が問題になる虞がある。

[0029]

本発明の液晶シール剤は、その接着強度を向上させるために、シランカップリ ング剤(f)を含有することが好ましい。使用しうるシランカップリング剤とし ては、例えば3ーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、3ーグリシドキシ プロピルメチルジメトキシシラン、3-グリシドキシプロピルメチルジメトキシ シラン、2-(3.4-エポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキシシラン 、N-フェニルーァーアミノプロピルトリメトキシシラン、N-(2-アミノエ チル) 3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N- (2-アミノエチル) **3-アミノプロピルメチルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルトリエトキ** シシラン、3ーメルカプトプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリメトキシシ ラン、N-(2-(ビニルベンジルアミノ)エチル)3-アミノプロピルトリメ トキシシラン塩酸塩、3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、3-ク ロロプロピルメチルジメトキシシラン、3-クロロプロピルトリメトキシシラン 等のシランカップリング剤が挙げられる。これらシランカップリング剤は2種以 上を混合して用いても良い。これらのうち、より良好な接着強度を得るためには シランカップリング剤がアミノ基を有するシランカップリング剤であることが好 ましい。シランカップリング剤を使用する事により接着強度が向上し、耐湿信頼 性が優れた液晶シール剤が得られる。

[0030]

本発明の液晶シール剤には必要に応じて更にイオン捕捉剤を含有せしめてもよい。イオン捕捉剤の添加は液晶シール剤の不純物無機イオンを吸着、固定化し液晶に溶出する無機イオンを低減するため、液晶の比抵抗値の低下を防ぐ効果がある。イオン捕捉剤としては、イオン捕捉能を有する無機化合物であることが好ましい。ここで言うイオン捕捉能は、リン酸、亜リン酸、有機酸アニオン、ハロゲ

ンアニオン、アルカリ金属カチオン、アルカリ土類金属カチオン等を捕捉するこ とによりイオン性不純物を減少させるものである。用いうるイオン捕捉剤として は、例えば一般式BiOx (OH) y (NO₃)₂[ここで、Xは0.9~1.1、 Yは0.6~0.8、Zは0.2~0.4の正数である〕で表される酸化ビスマ ス系イオン捕捉剤、酸化アンチモン系イオン捕捉剤、リン酸チタン系イオン捕捉 剤、リン酸ジルコニウム系イオン捕捉剤、一般式MgxAly(OH)2X+3Y-27(CO_3) $Z \cdot mH_2O$ [ここで、X、Y、Zは $2X+3Y-2Z \ge 0$ を満たす正数 、mは正数である」で表されるハイドロタルサイト系イオン捕捉剤等が挙げられ る。これらのイオン捕捉剤は、例えば、IXE-100 (東亞合成株式会社製、 リン酸ジルコニウム系イオン捕捉剤)、IXE-300(東亞合成株式会社製、 酸化アンチモン系イオン捕捉剤)、IXE-400(東亞合成株式会社製、リン 酸チタン系イオン捕捉剤)、IXE-500(東亞合成株式会社製、酸化ビスマ ス系イオン捕捉剤)、IXE-600 (東亞合成株式会社製、酸化アンチモン・ 酸化ビスマス系イオン捕捉剤)、DHT-4A(ハイドロタルサイト系イオン捕 捉剤、協和化学工業株式会社)、キョーワードKW-2000(ハイドロタルサ イト系イオン捕捉剤、協和化学工業株式会社)として市販されている。これらは 単独でも2種以上を混合して用いても良い。イオン捕捉剤は液晶シール剤組成物 中で通常0.01~5重量%を占める割合で用いるのが好ましい。

[0031]

本発明による液晶シール剤には、さらに必要に応じて、有機溶媒、有機充填材 、応力緩和材、ならびに顔料、レベリング剤、消泡剤などの添加剤を配合するこ とができる。

[0032]

本発明の液晶シール剤は、ビスフェノールS型エポキシ樹脂(a)、熱硬化剤(b)、及び平均粒径3μm以下の充填材(c)、(メタ)アクリル基を含有する硬化性樹脂(d)、ラジカル発生型光重合開始剤(e)、シランカップリング剤(f)、の含有量が、液晶シール剤中(a)成分5~80重量%、(b)成分2~20重量%、(c)成分5~50重量%、(d)成分5~80重量%、(e)成分0.1~3重量%、(f)成分0.2~2重量%である。この本発明の液

晶シール剤を得るには、例えば(a)、(d)、(e)成分を前記した混合割合で溶解混合する。次いでこの混合物に(b)、(c)、(f)、(g)成分等の所定量を添加し、公知の混合装置、例えば3本ロール、サンドミル、ボールミル等により均一に混合することにより本発明の液晶シール剤を製造することができる。必要により、混合が終わったあと夾雑物を除く為に、濾過処理を施してもよい。

[0033]

本発明の液晶セルは、基板に所定の電極を形成した一対の基板を所定の間隔に 対向配置し、周囲を本発明の液晶シール剤でシールし、その間隙に液晶が封入さ れたものである。封入される液晶の種類は特に限定されない。ここで、基板とし てはガラス、石英、プラスチック、シリコン等からなる少なくとも一方に光透過 性がある組み合わせの基板から構成される。その製法は、例えば本発明の液晶シ ール剤に、グラスファイバー等のスペーサー(間隙制御材)を添加後、該一対の 基板の一方にディスペンサー等により該液晶シール剤を堰状に途布した後、該液 晶シール剤堰の内側に液晶を滴下し、真空中にてもう一方のガラス基板を重ね合 わせ、ギャップ出しを行う。ギャップ形成後、紫外線照射機により液晶シール部 に紫外線を照射させて光硬化させる。紫外線照射量は、通常500~6000m $J/c m^2$ 、好ましくは $1000\sim4000 m J/c m^2$ の照射量である。その後 、90~130℃で1~2時間硬化することにより本発明の液晶表示セルを得る ことができる。スペーサーとしては、例えばグラスファイバー、シリカビーズ、 ポリマービーズ等があげられる。その直径は、目的に応じ異なるが、通常2~8 μm、好ましくは4~7μmである。その使用量は、本発明の液晶シール剤10 0重量部に対し通常0.1~4重量部、好ましくは0.5~2重量部、更に、好 ましくは 0.9~1.5重量部程度である。

[0034]

本発明の液晶シール剤は、製造工程を通して液晶に対して極めて汚染性が低く、基板への塗布作業性、貼り合わせ性、接着強度、室温での使用可能時間(ポットライフ)、低温硬化性に優れる。このようにして得られた本発明の液晶表示セルは、液晶汚染による表示不良が無く、接着性、耐湿信頼性に優れたものであ



る。

[0035]

【実施例】

以下に実施例により本発明を更に詳しく説明するが、本発明はそれらに限定されるものではない。

[0036]

合成例:ビスフェノールSグリシジルエーテル化物の合成

ビスフェノールS1250g、ECH-N926g、ECH-R1728g、メタノール436g、水125gを加え窒素雰囲気下で撹拌しながら60℃にまで昇温し、溶解した。次いでフレーク状の水酸化ナトリウム445gを100分かけて分割添加した後、更に65℃で3時間、後反応を行った。反応終了後、70℃の湯水を2400gを加えて水洗した後油層から130℃で減圧下、過剰のエピクロルヒドリンなどを留去した。残留物にメチルイソブチルケトン2900g、水133g、を加え溶解し、70℃にまで昇温した。撹拌下で30%の水酸化ナトリウム水溶液133gを加え、1時間反応を行った後、水3600gで水洗を3回行い、180℃で減圧下メチルイソブチルケトンを留去し、ビスフェノールSグリシジルエーテル化物1810gを得た。得られたエポキシ樹脂のエポキシ当量は181g/egであった。

[0037]

実験例1:液晶溶出物テスト

液晶と上記記載の方法で合成したエポキシ樹脂の接触により液晶に溶出するシール剤構成成分をガスクロマトグラフィーで定量した。すなわち、サンプル瓶にビスフェノールSエポキシ樹脂を 0. 1 g入れ、液晶(メルク社製、MLC-6 8 6 6-1 0 0) 1 m 1 を加えた後、シール剤の硬化条件を想定して 1 2 0 ℃オーブンに 1 時間接触処理した。その後、 1 時間室温にて放置し、空のサンプル瓶に接触処理後の液晶を移し替えた。この液晶に溶出したエポキシ樹脂を、ペンタデカンを内部標準物質に用い、ガスクロマトグラフィーにて液晶に対する溶出量(w t %)を定量した。比較例にはビスフェノールA型液状エポキシ樹脂を用いた(比較例 1) 。結果を表 1 に示す。



[0038]

(表1)

合成例 比較例1

溶出量(wt%) 0.6 9.2

[0039]

表1から明らかなように、比較例1のビスフェノールA型エポキシ樹脂では、 溶出量が9.2 w t %に達する。これに対し、本発明で使用するビスフェノール S型エポキシ樹脂では、溶出量が0.6 w t %にすぎず、エポキシ樹脂の液晶中 への溶出量が約1/15と大幅に減少している。ビスフェノールS型エポキシ樹脂を用いると、ビスフェノールA型エポキシ樹脂に比べ、液晶成分に溶出しにく いことが明らかである。

[0040]

実施例1

ビスフェノールF型エポキシ樹脂(日本化薬株式会社製、RE-404P、エ ポキシ当量 1 6 0 g / e q 、加水分解量 3 0 p p m) に対して、エポキシ基の 1 00%当量のアクリル酸を反応させ、イオン交換水/トルエンの分液処理により 精製後、トルエンを留去してビスフェノールFエポキシのアクリレートを得た。 得られたビスフェノールFエポキシのアクリレート80重量部、合成例のビスフ ェノールSエポキシ樹脂20重量部、ラジカル発生型光重合開始剤として3,6 ービス(2-メチルー2-モルホリノプロピオニル)-9-n-オクチルカルバ ゾール(旭電化工業(株)製、アデカオプトマーN-1414)1.8重量部、 アミノシランカップリング剤(N − β(アミノエチル)γ −アミノプロピルトリ メトキシシラン、信越シリコーン(株)製、KBM-603)1.2重量部、を 90℃で加熱溶解し、樹脂液を得た。室温に冷却後、イソフタル酸ジヒドラジド (商品名IDH-S;大塚化学(株)製ジェットミル粉砕グレードを更にジェッ トミルで微粉砕したもの、融点224℃、活性水素当量48.5g/eg、平均 粒径1. 7μm、最大粒径7μm)5. 4重量部、溶融破砕シリカ(龍森(株) 製、クリスタライト1FF、平均粒径1.0μm)30重量部を添加して3本ロ ールにより混練して液晶シール剤を得た。液晶シール剤の粘度(25℃)は48



[0041]

比較例 2

ビスフェノールF型エポキシ樹脂(日本化薬株式会社製、RE-404P、エ ポキシ当量160g/eq、加水分解量30ppm)に対して、エポキシ基の1 00%当量のアクリル酸を反応させ、イオン交換水/トルエンの分液処理により 精製後、トルエンを留去してビスフェノールFエポキシのアクリレートを得た。 得られたビスフェノールFエポキシのアクリレート80重量部、ビスフェノール A型液状エポキシ樹脂(日本化薬(株)製、RE-310P、エポキシ当量17 0 g/e q、加水分解性塩素量 1 2 0 p p m) 2 0 重量部、ラジカル発生型光重 合開始剤として3,6-ビス(2-メチルー2-モルホリノプロピオニル)-9 -n-オクチルカルバゾール(旭電化工業(株)製、アデカオプトマーN-14 14) 1. 8重量部、アミノシランカップリング剤($N-\beta$ (アミノエチル) γ ーアミノプロピルトリメトキシシラン、信越シリコーン(株)製、KBM-60 3) 1.2 重量部、を90℃で加熱溶解し、樹脂液を得た。室温に冷却後イソフ タル酸ジヒドラジド(商品名IDH-S;大塚化学(株)製ジェットミル粉砕グ レードを更にジェットミルで微粉砕したもの、融点224℃、活性水素当量48 . 5 g / e q 、平均粒径 1 . 7 μ m 、最大粒径 7 μ m) 5 . 7 重量部、溶融破砕 シリカ(龍森(株)製、クリスタライト1FF、平均粒径1.0 μ m) 3 0 重量 部を添加して3本ロールにより混練して液晶シール剤を得た。液晶シール剤の粘 度(25℃)は200Pa・sであった(R型粘度計(東機産業(株)製)で測 定)

[0042]

実験例2

次に、実施例1及び比較例2の液晶シール剤について、液晶溶出物テスト、接着強度テスト、ポットライフテストを実施し、またガラス転移点を測定した。結果を表2に示す。

[0043]

(表2)



•	実施例 1	比較例 2
粘度(Pa·s)	4 8 0	2 0 0
接着強度(MPa)	7 5	7 5
ポットライフ(粘度増:%)	2 0	2 0
硬化物のガラス転移点 (℃)	8 9	8 7

液晶汚染性アスト(120 U×1hr.)

溶出物定量(ppm)

ビスフェノールAエポキシ樹脂	_	6 0 0 0
ビスフェノールSエポキシ樹脂	2 5 0	_
ビスフェノールFエポキシジアクリレート	4 5 0	4 5 0
イソフタル酸ジヒドラジド(IDH)	未検出	未検出
合計	7 0 0	6 4 5 0

[0044]

表2から明らかなように、実施例1に示される本発明の滴下工法用液晶シール 剤と比較例2に示される公知の部分(メタ)アクリレート化したビスフェノール A型エポキシ樹脂を使用した滴下工法用液晶シール剤を対比すると、接着強度、 ポットライフ、ガラス転移点ではほぼ同じ数値を示している。しかし、液晶への 溶出物量を見ると、比較例2の液晶シール剤では6450ppmであるのに対し 、実施例1の液晶シール剤では700ppmであり、大幅に減少している。すな わち、本発明の滴下工法用液晶シール剤では、シール剤としての特性を維持した まま、液晶への溶出物の量が大幅に減少していることがわかる。なお、各テスト は下記の方法で実施した。

[0045]

接着強度テスト

得られた液晶シール剤 1 0 0 g にスペーサーとして 5 μ mのグラスファイバー 1gを添加して混合撹拌を行う。この液晶シール剤を50mm×50mmのガラ ス基板上に塗布し、その液晶シール剤上に1.5mm×1.5mmのガラス片を 貼り合わせUV照射機により3000mJ/cm 2 の紫外線を照射した後、120 2 0 2 プンに 2 1時間投入して硬化させた。そのガラス片のせん断接着強度を測定した。

[0046]

ポットライフテスト

得られた液晶シール剤を30℃にて放置し、初期粘度に対しての粘度増加率(%)を測定した。

[0047]

ガラス転移点

得られた液晶シール剤をポリエチレンテレフタレート(PET)フィルムに挟み厚み 60μ mの薄膜としたものにUV照射機により3000mJ/cm²の紫外線を照射した後、 $1\cdot20$ Cオーブンに1時間投入して硬化させ、硬化後PETフィルムを剥がしてサンプルとした。TMA試験機(真空理工株式会社製)引っ張りモードにてガラス転移点を測定した。

[0048]

液晶溶出物テスト

液晶と未硬化のシール剤の接触により液晶に溶出したシール剤構成成分をガスクロマトグラフィーで定量した。サンプル瓶に液晶シール剤を 0.1 g入れ、液晶 (メルク社製、MLC-6866-100)1mlを加えた後、シール剤の硬化条件を想定して120℃オーブンに1時間接触処理した。接触処理条件は光熱併用液晶滴下方式における遮光部を想定して、UV硬化なしの120℃、1時間としたものである。その後、1時間室温にて放置し、空のサンプル瓶に接触処理後の液晶を移し替えた。この液晶に溶出したシール剤構成成分をペンタデカンを内部標準物質に用い、ガスクロマトグラフィーにて溶出量を定量した。

[0049]

【発明の効果】

基板への塗布作業性と貼り合わせ性に優れ、ポットライフが長く、強い接着強度、低液晶汚染性、ギャップ形成能に優れた本発明の液晶シール剤を液晶滴下工法に使用することにより、歩留まり、生産性が向上した液晶表示セルの製造が可



能になった。



【要約】

【課題】液晶に対して極めて汚染性が低く、基板への塗布作業性と貼り合わせ性に優れ、可使時間が長く、ポットライフが長く、強い接着強度を有する液晶シール剤を開発すること。

【解決手段】エポキシ樹脂(a)及び、熱硬化剤(b)及び平均粒径 3μ m以下の充填材(c)を含有し、エポキシ樹脂(a)がビスフェノール S 型であることを特徴とする。

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-103566

受付番号 50300578293

書類名 特許願

担当官 第二担当上席 0091

作成日 平成15年 4月 9日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年 4月 8日

特願2003-103566

出願人履歴情報

識別番号

[000004086]

1. 変更年月日

1990年 8月 9日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区富士見1丁目11番2号

氏 名

日本化薬株式会社